Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/564,028	GOTTMANN ET AL.		
Examiner	Art Unit		
Tran N. Nguyen	2834		

	SEAR	CHED	· · · · ·
Class	Subclass	Date	Examiner
310	68R	4/24/	1
	71	1/07	
	51	1,01	1/1/
	D14-6		[/ / /]
315	411		
333	158		
	181		
336	221		
	233		
	175		10
	171	V	<u>W</u>

INI	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u></u>		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		<u> </u>		
		-		